

OSIRIS 004 Analyse toetsresultaten vanaf toetsdatum : 22-6-2010 t/m 22-6-2010

EWI

191210600 Optische Basisfuncties en Microsystemen

Collegejaar :2009

Toets	toetsdatum	gelegenheid	deelnemers	voldoendes	Slagings-%	2-3,9	4-5,4	5,5-6	6,1-7	8-8,9	9-9,9		Totaal
TOETS-0	22-06-2010	1	25	18	72,00 %	4	3	7	7	3	1	0	25
TOETS-0		totaal	25	18	72,00 %	4	3	7	7	3	1	0	25
Totaal			25	18	72,00 %	4	3	7	7	3	1	0	25